Введение в биологическую кристаллографию

# Лекция 3

## Владимир Юрьевич ЛУНИН (lunin@impb.ru)

Институт Математических Проблем Биологии РАН

(филиал Института Прикладной Математики им. М.В. Келдыша РАН)

Пущино

# Ряды Фурье $\tilde{\rho}(x, y, z) = \rho(x\mathbf{a} + y\mathbf{b} + z\mathbf{c})$



 $\rho(\mathbf{r})$  ,  $\mathbf{r} \in V$ 

элементарная ячейка  $0 \le x, y, z \le 1$ 

$$\tilde{\rho}(x, y, z) \approx F_{000} + \sum_{\substack{hkl \\ \textbf{иелые}}} F_{hkl} \cos\left[2\pi(hx + ky + lz) - \varphi_{hkl}\right]$$

 $F_{hkl}$ ,  $\phi_{hkl}$  – модуль и фаза коэффициента Фурье

$$F_{hkl} \cos \varphi_{hkl} = \int_{0 \le x, y, z \le 1} \tilde{\rho}(x, y, z) \cos \left[ 2\pi (hx + ky + lz) \right] dx dy dz$$
$$F_{hkl} \sin \varphi_{hkl} = \int_{0 \le x, y, z \le 1} \tilde{\rho}(x, y, z) \sin \left[ 2\pi (hx + ky + lz) \right] dx dy dz$$

$$\frac{\varepsilon}{R_{s-d}} E_0 F(\mathbf{s}) \sin\left[2\pi \left(\frac{R_{s-d}}{\lambda} - \nu t\right) - \varphi(\mathbf{s})\right]$$

$$E_0 \sin\left[2\pi \left(\frac{(\mathbf{r}, \mathbf{\sigma}_0)}{\lambda} - \nu t\right)\right] \qquad \mathbf{\sigma}_0 \wedge \mathbf{s} = \mathbf{s} + \mathbf{s} + \mathbf{s} + \mathbf{s} + \mathbf{s} + \mathbf{s} = \mathbf{s} + \mathbf{s} + \mathbf{s} + \mathbf{s} = \mathbf{s} + \mathbf{s} = \mathbf{s} + \mathbf{s} + \mathbf{s} = \mathbf{s} + \mathbf{s} = \mathbf{s} + \mathbf{s} + \mathbf{s} = \mathbf{s} + \mathbf{s} + \mathbf{s} = \mathbf{s} + \mathbf{s} + \mathbf{s} + \mathbf{s} = \mathbf{s} + \mathbf{s} + \mathbf{s} = \mathbf{s} + \mathbf{s} + \mathbf{s} + \mathbf{s} + \mathbf{s} = \mathbf{s} + \mathbf{s} + \mathbf{s} + \mathbf{s} = \mathbf{s} + \mathbf{s}$$

Прямое пространство direct space

#### элементы:

точки физического пространства;

*базис*: a, b, c

координаты: x, y, z $\mathbf{r} = x\mathbf{a}+y\mathbf{b}+z\mathbf{c}$ 

 $(\mathbf{r,s}) = hx + ky + lz$ 

Обратное пространство reciprocal space

#### элементы:

индексы коэффициентов Фурье; вектора рассеяния *базис*: a<sup>\*</sup>, b<sup>\*</sup>, c<sup>\*</sup>

*координаты: h, k, l* s = *h*a<sup>\*</sup>+*k*b<sup>\*</sup>+*l*c<sup>\*</sup>

 $h=(\mathbf{s},\mathbf{a}), k=(\mathbf{s},\mathbf{b}), l=(\mathbf{s},\mathbf{c})$ 

$$\begin{split} \overline{\frac{\varepsilon}{R_{s-d}}} E_0 \overline{F(\mathbf{s})} \sin\left[2\pi \left(\frac{R_{s-d}}{\lambda} - vt\right) - \varphi(\mathbf{s})\right] \\ E_0 \sin\left[2\pi \left(\frac{(\mathbf{r}, \mathbf{\sigma}_0)}{\lambda} - vt\right)\right] \\ \mathbf{\sigma}_0 \\ \mathbf{\sigma}_$$



# Фазовая проблема



## Синтез Фурье электронной плотности

Если фазы найдены, то

$$\tilde{\rho}(x, y, z) \approx F_{000} + \sum_{hkl \in S} F_{hkl} \cos\left[2\pi(hx + ky + lz) - \varphi_{hkl}\right]$$
  
S – набор рефлексов.

Разрешение d, соответствующее гармонике Фурье

 $\mathbf{s} = h\mathbf{a}^* + k\mathbf{b}^* + l\mathbf{c}^*$ 

Разрешение рефлекса hkl Разрешение структурного фактора

<mark>Разрешение</mark> набора S рефлексов (синтеза Фурье)



Изображение областей высокой плотности для белка Protein G, полученные на основе синтезов Фурье разного разрешения X-ray structure analysis



## Синтез Фурье электронной плотности

Если фазы найдены, то

Разрешение, соответствующее

гармонике Фурье

$$\tilde{\rho}(x, y, z) \approx F_{000} + \sum_{hkl \in S} F_{hkl} \cos\left[2\pi(hx + ky + lz) - \varphi_{hkl}\right]$$
- набор рефпексов

Высокое разрешение:

σ

- большие углы;
- малые *d*;
- большие *s*.

#### Низкое разрешение:

- малые углы;
- большие *d*;
- малые s.



## Фазовая проблема. Метод молекулярного замещения

Программа действий:

- найти в банке структур белок с похожей последовательностью и уже известной структурой;
- для модели из банка подобрать оптимальную ориентацию и положение в ячейке исследуемого кристалла
- известную структуру использовать в качестве первого приближения к искомой структуре; рассчитать фазы; построить комбинированный синтез Фурье (F<sup>obs</sup>, φ<sup>PDB</sup>);
- внести корректировки в модель в соответствии с рассчитанным синтезом.

### «Комбинированные» синтезы Фурье.



## Комбинированные синтезы Фурье

Эксперимент:  $\left\{F_{hkl}^{obs}\right\}$ 



Модель:  $\left\{F_{hkl}^{model}, \phi_{hkl}^{model}\right\}$ 



 $F_{hkl}^{obs}, \phi_{hkl}^{model}$ 

 $F_{hkl}^{model}, \phi_{hkl}^{model}$ 



### Jerome Karle Gerbert Hauptman

 $F^{Karle,}$  $\Phi^{Karle}$ 

FKarle,

 $\Phi^{Hauptman}$ 



F Hauptman, Φ<sup>Hauptman</sup>

# Что важнее для изображения: модули или фазы?

 $\begin{array}{l} F \text{ Hauptman,} \\ \phi^{\text{Karle}} \end{array}$ 

R.Read http://www-structmed.cimr.cam.ac.uk/Course/Fourier/Fourier.html

### Метод изоморфного замещения







 $\{F^{PH}\}$ 



Шаг 1. Определение подструктуры «тяжелых атомов»

- небольшое число атомов:  $\{\mathbf{r}_{j}^{H}\}, j = 1,...,m$  $F_{hkl}^{H} \approx \left|F_{hkl}^{PH} - F_{hkl}^{P}\right|$
- расчет модулей и фаз  $F_{hkl}^{H}, \varphi_{hkl}^{H}$

Шаг 2. Расчет значения фазы для каждого коэффициента Фурье

$$\vec{\mathbf{F}}_{hkl}^{PH} = \vec{\mathbf{F}}_{hkl}^{P} + \vec{\mathbf{F}}_{hkl}^{H}$$

$$(F^{PH})^2 = (F^P)^2 + (F^H)^2 + 2F^P F^H \cos(\varphi^P - \varphi^H)$$

$$F^P, F^{PH} - получили из$$
эксперимента
$$\mathbf{F}_{hkl}^{P} - \varphi^H = F^H \varphi^H - 0$$



- находим из уравнения; для каждого коэффициента

Шаге 1

нативный белок  $F^P, \phi^P$ 

изоморфное производное  $F^{PH}, \phi^{PH}$ 

подструктура тяжелых атомов  $F^{H}, \phi^{H}$ 

уравнение 
$$(F^{PH})^2 = (F^P)^2 + (F^H)^2 + 2F^P F^H \cos(\varphi^P - \varphi^H)$$
  
 $\cos(\varphi^P - \varphi^H) = \frac{(F^{PH})^2 - (F^P)^2 - (F^H)^2}{2F^P F^H}$ 

$$\begin{array}{c} \varphi_{a}^{H} & \varphi_{b}^{P} & \varphi_{b}^{H} & \varphi_{a}^{H} \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ \end{array}$$

$$\omega = \arccos \frac{\left(F^{PH}\right)^2 - \left(F^P\right)^2 - \left(F^H\right)^2}{2F^P F^H}$$

 $\varphi^P = \varphi^H \pm \omega$ 

- метод позволяет решать фазовую проблему;
- наличие каналов в кристаллах белка позволяет получать производные;
- изоморфизм имеет место лишь приближенно;
- проблема определения мест присоединения тяжелых меток;
- проблема создания тяжелых меток для больших макромолекулярных комплексов
- фазы определяются неоднозначно; необходимо несколько производных.
  - MIR Multiple Isomorthous Replacement Множественное изоморфное замещение;

### **AD - Anomalous Dispersion / Аномальное рассеяние**

Кинематическая теория рассеяния:  $I^{obs}(\mathbf{s}) = \left| \vec{\mathbf{F}}_{P}(\mathbf{s}) \right|^{2}$ 

Наличие аномального рассеивающих атомов:



MAD - Multiwavelength Anomalous Diffraction Многоволновое аномальное рассеяние;

В основе подхода лежит изменение интенсивности аномального рассеяния при изменении длины волны.

- один из активно используемых методов решения фазовой проблемы;
- возможность использования
   селен-метиониновых
   производных;
- проблема определения мест нахождения аномально рассеивающих атомов;
  - не всегда получается.





## aldose reductase, 0.9Å, MAD

## Кристаллография



### Кристаллическая решетка





## Выбор элементарной ячейки









# Центрированные ячейки



### примитивная косоугольная ячейка





#### примитивная косоугольная ячейка

ортогональная ячейка; дополнительная трансляция (1/2, 1/2)





Fig. 2.1.3.3. The 14 Bravais lattices. Reproduced with permission from Burzlaff & Zimmermann (1995). Copyright (1995) International Union of Crystallography.



- Элементарная ячейка математический объект. Она вводится для удобства работы.
- Выбор элементарной ячейки и начала координат в значительной мере произвольны.
- В начале координат может не находиться никакого атома.
- Молекула не всегда лежит в выбранной элементарной ячейке целиком.
- Выбор элементарной ячейки это выбор системы координат
- При сравнении координат двух структур эти структуры должны быть предварительно "выровнены".

## Симметрия



### Элемент симметрии


# Кристаллографическая симметрия



Кристаллографическая симметрия "действует" для всех точек кристалла

#### Кристаллографическая симметрия



Периодичность порождает новые элементы симметрии

# Симметрия

Элементы симметрии:

- поворотная ось; 2, 3, 4, 6
- винтовая ось; 2<sub>1</sub>, 3<sub>1</sub>, 3<sub>2</sub>, 4<sub>1</sub>, 4<sub>2</sub>, 4<sub>3</sub>, 6<sub>1</sub>, 6<sub>2</sub>, 6<sub>3</sub>, 6<sub>4</sub>, 6<sub>5</sub>
- центр инверсии; (x,y,z) → (-x,-y,-z);
- зеркальная плоскость; (x,y,z) → (x,y,-z);
- плоскость скольжения.

Симметрия задается:

- матрицей вращения R;
- вектором трансляции t.

$$\mathbf{r}' = \mathbf{R}\mathbf{r} + \mathbf{t} \qquad x' = r_{11}x + r_{12}y + r_{13}z + t_x$$
$$y' = r_{21}x + r_{22}y + r_{23}z + t_y$$
$$z' = r_{31}x + r_{32}y + r_{33}z + t_z$$

r' и r - точки, связанные симметрией

Все симметрии конкретной кристаллической структуры образуют группу.

Существует конечное число (230) групп симметрии кристаллов.

Каждая группа имеет свое обозначение.





niversity of London.



Что вносит кристаллографическая симметрия в рассеяние рентгеновских лучей?

P2 
$$\rho(-x, y, -z) = \rho(x, y, z)$$

$$F(-h,k,-l) = F(h,k,l)$$

По симметрии картины распределения интенсивностей рефлексов можно делать выводы о симметрии изучаемого кристалла

# Некристаллографическая симметрия



Некристаллографическая (локальная) симметрия имеет место только в ограниченной области пространства и не сохраняется для всего кристалла

# **NON-CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY**



Некристаллографическая (локальная) симметрия имеет место только в ограниченной области пространства и не сохраняется для всего кристалла



Structure of the CorA Mg2+ channel.

From the following article: <u>Crystal</u> <u>structure of the CorA</u> <u>Mg2+ transporter</u>

*Nature* 440, 833-837 (6 April 2006)

# Уточнение модели

- «Ручная» правка модели. (Кобинированные синтезы Фурье. Графические станции.)
- Автоматическое уточнение. (Программы уточнения. Уточнение параметров модели.)

# Уточнение параметров модели $\{x_j, y_j, z_j, B_j, T_j\}$ - параметры модели

 $F_{hkl}^{calc}(\{x_j, y_j, z_j, B_j, T_j\})$  - рассчитанные по модели модули структурных факторов

*F*<sup>*obs*</sup> - экспериментально определенные модули структурных факторов

# Хотим иметь

$$F_{hkl}^{calc}\left(\left\{x_{j}, y_{j}, z_{j}, B_{j}, T_{j}\right\}\right) = F_{hkl}^{obs}$$
 для всех *hkl*

Стандартный фактор достоверности / R-factor

$$R = \frac{\sum_{hkl} \left| F_{hkl}^{calc} - F_{hkl}^{obs} \right|}{\sum_{hkl} F_{hkl}^{obs}} *100\%$$

# Хотим иметь

$$F_{hkl}^{calc}\left(\left\{x_{j}, y_{j}, z_{j}, B_{j}, T_{j}\right\}\right) = F_{hkl}^{obs}$$
 для всех *hkl*

Число уравнений определяется качеством кристалла (разрешением собранного набора данных). Число параметров модели можем пытаться менять.

#### Уточнение, как задача минимизации:

$$R_{X-ray} = \sum_{hkl} \left( F_{hkl}^{calc} - F_{hkl}^{obs} \right)^2 \quad \Longrightarrow \quad \min$$

Проблемы:

- много локальных максимумов; возможно только локальное уточнение; радиус сходимости ~ 0.7Å;
- модель "рассыпается, если к мало.

# Увеличение числа уравнений: стереохимические ограничения.



 $\{x_j, y_j, z_j, B_j, T_j\}$  - параметры модели

*d*<sup>*calc*</sup> - расстояние между і-ым и ј-ым атомами в модели

*d*<sup>*exact*</sup> - идеальное расстояние между і-ым и ј-ым атомами в модели

Хотим иметь:

$$d_{12}^{calc}\left(\left\{x_{j}, y_{j}, z_{j}, B_{j}, T_{j}\right\}\right) = 1.46$$
$$d_{23}^{calc}\left(\left\{x_{j}, y_{j}, z_{j}, B_{j}, T_{j}\right\}\right) = 1.37$$

Можем сформулировать как задачу минимизации

$$R_{dist} = \sum_{ij} \left( d_{ij}^{calc} - d_{ij}^{exact} \right)^2 \Longrightarrow \min$$

$$R_{X-ray} = \sum_{hkl} \left( F_{hkl}^{calc} - F_{hkl}^{obs} \right)^2 \implies \min$$
$$R_{dist} = \sum_{ij} \left( d_{ij}^{calc} - d_{ij}^{exact} \right)^2 \implies \min$$

# Составной критерий

$$R = w_{X-ray} R_{X-ray} + w_{dist} R_{dist}$$
$$= w_{X-ray} \sum_{hkl} \left( F_{hkl}^{calc} - F_{hkl}^{obs} \right)^2 + w_{dist} \sum_{ij} \left( d_{ij}^{calc} - d_{ij}^{exact} \right)^2 \quad \Rightarrow \quad \min$$

 $\bigcirc$  А как выбрать веса  $w_{X-ray}$ ,  $w_{dist}$ ?

# Стереохимические ограничения



 $\left\{ \! x_{j}, y_{j}, z_{j}, B_{j}, T_{j} \right\}$  - параметры модели  $lpha_{ijk}^{calc}$  - угол между i, j, k -ыми атомами в модели

α<sup>exact</sup> - идеальный угол между *i,j,k* - ыми атомами в модели

Хотим иметь

$$(\alpha_{123}^{calc} - 122.)^{2} + (\alpha_{235}^{calc} - 123.5)^{2} + (\alpha_{534}^{calc} - 120.5)^{2} \Rightarrow \min$$
$$R_{angle} = \sum_{ijk} (\alpha_{ijk}^{calc} - \alpha_{ijk}^{exact})^{2} \Rightarrow \min$$

$$R = w_{X-ray}R_{X-ray} + w_{dist}R_{dist} + w_{angle}R_{angle}$$

# Двугранные углы

N

Определение углов  $\psi$  и  $\phi$ :  $\psi$  характеризует вращение относительно одинарной связи  $C_{\alpha} - C$ ;  $\phi$  характеризует вращение относительно одинарной связи  $C_{\alpha}$ —N. (Levinthal C. Molecular model building by computer, Scientific American, Inc., 1966.).

# Плоские группы



# Хиральность



L-amino acid



# Уточнение параметров модели

 $\{x_j, y_j, z_j, B_j, T_j\}$  - параметры модели

 $F_{hkl}^{calc}(\{x_j, y_j, z_j, B_j, T_j\})$  - рассчитанные по модели модули структурных факторов

*F*<sup>*obs*</sup> - экспериментально определенные модули структурных факторов

Хотим иметь 
$$w_{X-ray} \sum_{hkl} (F_{hkl}^{calc} - F_{hkl}^{obs})^2 + w_{geom} R_{geom} \implies \min$$

phenix.refine (P.Afonine *et al.*) REFMAC (G.Murshudov *et al.*) SHELX (G. Sheldrick) BUSTER (G. Bricogne *et al.*) Снижение величины минимизируемого критерия может не сопровождаться улучшением параметров модели.



REMARK	3			
REMARK	3	FIT TO DATA USED IN REFINEMENT.		
REMARK	3	CROSS-VALIDATION METHOD	:	THROUGHOUT
REMARK	3	FREE R VALUE TEST SET SELECTION	:	RANDOM
REMARK	3	R VALUE (WORKING + TEST SET)	:	0.15621
REMARK	3	R VALUE (WORKING SET)	:	0.15185
REMARK	3	FREE R VALUE	:	0.19471
REMARK	3	FREE R VALUE TEST SET SIZE (%)	:	10.1
REMARK	3	FREE R VALUE TEST SET COUNT	:	5989
REMARK	3			

# Улучшение моделирования структуры

Для того, чтобы рассчитать теоретические значения структурных факторов, необходимо аккуратно рассчитать распределение электронной плотности в объекте. Координат атомов для этого не достаточно.

Urzhumtsev A.G., Lunin V.Y. (2019). Introduction to crystallographic refinement of macromolecular atomic models. *Crystallography Reviews*. 25:3, 164-262.

Вода: от 20 до 80% объема элементарной ячейки кристалла занято водой. Ее нельзя игнорировать при аккуратных расчетах.

- Связанная вода. (Аналогично атомам молекулы белка, но водородные связи вместо ковалентных).
- Неупорядоченный растворитель bulk solvent. (Равномерное распределение плотности в области растворителя).

# Температурный фактор (temperature factor / Atomic Displacement Parameter / ADP)



Движение атома в процессе эксперимента «размазывает» распределение электронной плотности.





«Расплывание» плотности моделируется увеличением ширины гауссовых пиков.



$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{j=1}^{5} C_{j} \left( \frac{4\pi}{B_{j} + B} \right)^{3/2} \exp\left( -\frac{4\pi^{2} |\mathbf{r}|^{2}}{B_{j} + B} \right)$$



$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{j=1}^{5} C_{j} \left( \frac{4\pi}{B_{j} + B} \right)^{3/2} \exp\left( -\frac{4\pi^{2} |\mathbf{r}|^{2}}{B_{j} + B} \right)$$



$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{j=1}^{5} C_{j} \left( \frac{4\pi}{B_{j} + B} \right)^{3/2} \exp\left( -\frac{4\pi^{2} |\mathbf{r}|^{2}}{B_{j} + B} \right)$$



$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{j=1}^{5} C_{j} \left( \frac{4\pi}{B_{j} + B} \right)^{3/2} \exp\left( -\frac{4\pi^{2} |\mathbf{r}|^{2}}{B_{j} + B} \right)$$

# Изотропный температурный фактор Atomic Displacement Parameter (ADP)

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{j=1}^{5} C_{j} \left( \frac{4\pi}{B_{j} + B} \right)^{3/2} \exp\left( -\frac{4\pi^{2} |\mathbf{r}|^{2}}{B_{j} + B} \right)$$

$$f(s) \Rightarrow f(s) \exp\left[-B\frac{s^2}{4}\right]$$

ATOM	30	Ν	SER	2	13.117	9.840	39.210 1.000 <b>12.49</b>	
------	----	---	-----	---	--------	-------	---------------------------	--

# Анизотропный температурный фактор



Введение анизотропных температурных факторов увеличивает число параметров модели до 9 на каждый атом. Применяется при работе с данными высокого разрешения.

Fig. 18.4.1.1. The thermal-ellipsoid model used to represent anisotropic atomic displacement, with major axes indicated. The ellipsoid is drawn with a specified probability of finding an atom inside its contour. Six parameters are necessary to describe the ellipsoid: three represent the dimensions of the major axes and three the orientation of these axes. These six parameters are expressed in terms of a symmetric U tensor and contribute to atomic scattering through the term  $\exp[-2\pi^2(U_{11}h^2a^{*2} + U_{22}k^2b^{*2} + U_{33}l^2c^{*2} + 2U_{12}hka^*b^*\cos\gamma^* + 2U_{13}hla^*c^*\cos\beta^* + 2U_{23}klb^*c^*\cos\alpha^*)].$ 

ATOM	30	Ν	SER	2	13.117	7 9.84	40 39.23	10 1.00	0 12.4	19
ANISOU	30	Ν	SER	2	1510	2105	1130	447	-393	-1019

# TLS - уточнение

TLS-параметры описывают вибрацию единой группы атомов.

В модели выделяются группы атомов, движущиеся как жесткое тело.

Каждая группа совершает возвратно-поступательные и вращательные колебания.

Для описания движения требуется 20 параметров на всю группу.

Если группы большие (больше 20 атомов), то такое описание требует меньше параметров, чем индивидуальные изотропные температурные факторы атомов.

# **Static disorder**

Коэффициент заполнения / заселенность / оссиралсу



Идеальный кристалл - содержимое всех элементарных ячеек идентично.

# Коэффициент заполнения / заселенность / оссиралсу



"Реальный" кристалл - молекула "воды" присутствует только в 73% элементарных ячеек.

Для данных координат атома коэффициент заполнения показывает, какой процент элементарных ячеек кристалла содержат атом в указанной позиции.



$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{j=1}^{5} T_j C_j \left(\frac{4\pi}{B_j + B}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{4\pi^2 |\mathbf{r}|^2}{B_j + B}\right)$$
$$f_j(s) \Longrightarrow T_j f_j(s) \exp\left[-B_j \frac{s^2}{4}\right]$$

# Коэффициент заполнения / заселенность / оссиралсу

#### Альтернативные конформации



ATOM5490NATRP29529.8482.64316.1990.4997.13ATOM5514NBTRP29530.2712.78716.2000.5016.52
#### Likelihood-based refinement

"Потерянные" атомы – не знаем координат, но знаем, что эти атомы "где-то" есть.

Правдоподобие частичной модели

Вероятность получить для всех рефлексов  $L(\{\mathbf{r}_{j}\}) = |F_{hkl}^{part}(\{\mathbf{r}_{j}\}) + F_{hkl}^{lost}(\{\mathbf{u}_{k}\})| = F_{hkl}^{obs}$ выбирая  $\{\mathbf{u}_{k}\}$  случайным образом.

*ML*-уточнение:  $L(\{\mathbf{r}_j\}) \Rightarrow \max$ 

По сути, мы ищем "заготовку"  $\{\mathbf{r}_j\}$ , которую легче всего превратить в правильную модель, добавив недостающие атомы.



#### Likelihood-based refinement

"Потерянные" атомы – не знаем координат, но знаем, что эти атомы "где-то" есть.

Правдоподобие частичной модели

Вероятность получить для всех рефлексов  $L(\{\mathbf{r}_{j}\}) = |F_{hkl}^{part}(\{\mathbf{r}_{j}\}) + F_{hkl}^{lost}(\{\mathbf{u}_{k}\})| = F_{hkl}^{obs}$ выбирая  $\{\mathbf{u}_{k}\}$  случайным образом.

*ML*-уточнение:  $L(\{\mathbf{r}_j\}) \Rightarrow \max$ 

По сути, мы ищем "заготовку"  $\{\mathbf{r}_j\}$ , которую легче всего превратить в правильную модель, добавив недостающие атомы.

REMARK 3 REMARK 3 REFINEMENT. REMARK 3 PROGRAM : REFMAC REMARK 3 AUTHORS : MURSHU

3

: MURSHUDOV, VAGIN, DODSON

- REMARK
- REMARK 3 REFINEMENT TARGET : MAXIMUM LIKELIHOOD

#### X-ray structure analysis



# The solving of the structure

h	k	1	F	σ
0	0	6	46.09	2.74
0	0	8	212.95	5.00
0	0	20	98.75	3.15
0	1	6	188.33	5.06
0	1	7	14.88	8.00
0	1	8	226.02	7.9



The phase problem

X-ray structure analysis

 $\Omega_{\kappa} = \{\mathbf{r}: \rho_{\mathbf{S}}(\mathbf{r}) > \kappa\}$ 



refined model



preliminary model

Protein											
D							x	Y	Z	т	в
Data		CA	MET	А	1	0	1.530	3.431	5.646	1.00	9.39
Bank		С	MET	А	1	0	1.452	4.960	5.500	1.00	7.10
Damx		0	MET	А	1	0	1.808	5.574	4.503	1.00	10.54
ATOM	9	CB	THR	А	2	0	-0.430	7.045	7.578	1.00	23.54
ATOM	10	OG1	THR	А	2	0	-1.549	7.435	6.701	1.00	27.09
ATOM	11	CG2	THR	A	2	0	-0.265	7.733	8.906	1.00	21.71

# Рентгеновские лазеры (XFEL)

Ультракороткие мощные импульсы

"Обдирание электронов" – ионизация – кулоновский взрыв

Регистрация до разрушения

Метод работает

Область использования - нанокристаллы



«Проточная» рентгеновская кристаллография

### Serial crystallography

Одна рентгенограмма с одного кристалла

500 000 crystals 762 000 frames 20 000 contain a signal 4 000 - indexed

## Исследование отдельных частиц

#### Дрожжевая клетка



Shapiro, Thibault, Beetz, Elser, Howells, Jacobsen, Kirz, Lima, Miao, Neiman, and Sayre PNAS, 2005 vol. 102 no. 43 15343– 5346

### Мимивирус



200 nm

**Siebert** et al., 2011, Nature, 470, 78-82



# Imaging single cells in a beam of live cyanobacteria with an X-ray laser

Schot et al.

Nature Communications 6, Article number: 5704 Published 11 February 2015





Т.Бландел, Л.Джонсон. Кристаллография белка. "Мир", Москва, 1979

- М.А.Порай-Кошиц. Основы структурного анализа химических соединений. Москва, "Высшая школа", 1989
- Ч.Кантор, П.Шиммел. Биофизическая химия, том 2. Москва, "Мир", 1984
- International Tables for Crystallography, vol. F. Crystallography of biological macromolecules. Second Edition. Wiley, 2011
- И.Сердюк, Н.Закаи, Дж.Закаи. Методы в молекулярной биофизике. т.2. М.КДУ, 2010
- Urzhumtsev A.G., Lunin V.Y. (2019). Introduction to crystallographic refinement of macromolecular atomic models. *Crystallography Reviews*. 25:3, 164-262.